

On reusability of verification assertions for testing

Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli IKTDK kolmanda aastakonverentsi artiklite kogumik : 25.-26. aprill 2008, Voore külalistemaja 2008 / p. 43-46 : ill

On reusability of verification assertions for testing

Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan; Ubar, Raimund-Johannes; Tšepurov, Anton BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 151-154 : ill